

# KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

#### KOREAN PATENT ABSTRACTS

(11)Publication

1020030013893 A

number:

(43)Date of publication of application:

15.02.2003

(21)Application number: 1020010048144

(22)Date of filing:

10.08.2001

(71)Applicant:

KIM, HYEONG JOON

KOREA SANGSHIN ELECTRIC CO., LTD.

LEE, JAE BIN

(72)Inventor:

KIM. HEUNG RAE KIM, HYEONG JOON

LEE, JAE BIN YEONG SU YEO. GI BONG

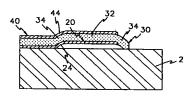
(51)Int. CI

H03H 9/15

# (54) PIEZOELECTRIC THIN FILM RESONATOR AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME

#### (57) Abstract:

PURPOSE: A piezoelectric thin film resonator and a method for manufacturing the same are provided to have a good resonant feature and prevent short circuit between a lower electrode and an upper electrode by forming a piezoelectric thin film, the lower electrode, and the upper electrode and forming a resonant groove at lower portions of the lower electrode and the piezoelectric thin film.



CONSTITUTION: A piezoelectric film(30) thin includes a straight portion(32) and a slope portion

(34). The piezoelectric thin film(30) has an arch shape. The straight portion(32) is formed on a substrate (2). The slope portion(34) is extended from the straight portion(32) to the substrate(2). A lower electrode (20) is formed between the piezoelectric thin film(30) and the substrate(2). The lower electrode(20) has an arch shape corresponding to a shape of the piezoelectric thin film(30). An upper electrode(40) is formed on the piezoelectric thin film(30) and has an arch shape corresponding to a shape of the piezoelectric thin film(30).

COPYRIGHT KIPO 2003

Legal Status

Date of final disposal of an application (00000000)

Date of registration (00000000)

Date of opposition against the grant of a patent (00000000)

Number of trial against decision to refuse (2003101004230)

특2003-0013893

# (19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) lift. Cl .<sup>7</sup> HO3H:9/15 (11) 공개번호 특2003-0013893 (43) 공개일자 2003년02월15일

(21) 출원번호	10-2001-0048144
(22) 출원일자	2001년 08월 10일
(71) 출원인	한국쌈신전기주식회사
	총남 연기군 서면 월하리 614-1김형준
	경기도 성염치 분당구 수대통 5% 파크타운 107-1303
	可观型
(72) 발명자	서울특별시 송파구 잠실3동 35번지 잠실주공이파트 334-406호 김형준
	경기도 경남시 분당구·수배흥·51·파크타운 107-1303
	<u>以來也</u> 。
	서울특별시 '송파구' 잠실3동 35번지 잠실주공이파트 334-406호
	김홍래
	충청북도청주시흥덕규봉명2동239-19쌍신사원6201호
	明刘書
	총청북도청주시상당구탑동142-41
	미영축·
	흥청남도공주시정만면화봉2리402
(74) 대리인	유미특허법인
실사원구: 있음	

#### · (CAN OPERALIS SERVICE)

## (54) 입전박막 공진기 및 그 제조방법

# ₽°

공진특성을 향상시키고 하부전국의 단락을 받지하여 생산수들이 높으며 공진특성을 향상시키도록, 기판위에 형성되고 기판과 소정의 간격을 두고 형성되는 직선부를 갖는 아치형상으로 이루어지며 아치형상의 직선부로부터 기판쪽으로 연장되는 부분은 경사면으로 형성되는 압전박막과, 압전박막과 기판 사이에 형성되고 압전박막의 형상에 대용하는 마치형상으로 이루어지는 하부전국과, 압전박막 위에 형성되고 압전박막의 형상에 대용하는 마치형상으로 이루어지는 하부전국과, 압전박막 위에 형성되고 압전박막의 형상에 대용하는 아치형상으로 이루어지는 상부전국을 포함하는 압전박막 공진기를 제공한다.

입전박막과 하부친곡 및 상부전국의 마치형상은 기판에 공진홈을 형성하고, 공진홈을 포토레지스트로 채 요 상태에서 차례로 하부전국과 압전박막 및 상부전국을 형성한 다음, 공진홈에 채워진 포토레지스트를 제거하여 형성된다.

# DHS.

# £1

#### 412101

입전박막, 기판, 포토레지스트, 공진홈, 희생총, 허부전극, 상부전극

# BAN

# 도면의 202 설명

.도 1은 본 발명에 따른 압전박막 공진기의 제1실시예를 나타내는 측면단면도.

도 2는 본 발명에 따른 합전박막 공진기의 제 실시예를 나타내는 제조방법의 일실시예를 개략적으로 나타내는 블로토

'도 3은 본 발명에 따른 알전박막 공진기의 제1실시예를 제조하는 제조방법의 일실시예에 있어서 희생총형 성공정을 세부적으로 나타내는 불력도 도 4는 본 발명에 따른 합천박막 공천기의 제1실시예를 제조하는 제조방법의 일실시예를 개략적으로 나타 내는 공정도

도 5는 본 발명에 따른 압전박막 공진기의 제1실시예를 제조하는 제조방법의 일실시예에 있어서 하부전국 형성공정을 세부적으로 나타내는 공정도.

도 6은 본 발명에 따른 압전박막 광진기의 제2실시예를 나타내는 측면단면도.

도 7은 본 발명에 따른 압전박막 공진기의 제2실시예를 나타내는 평면도.

도 8은 본 발명에 따른 압천박막 공진기의:제3실시예를 나타내는 촉면단면도.

도 9는 본, 발명에 따른 압전박막 공진기의 제2실시에 및 제3실시에를 제조하는 제조방법의 일실시에를 개략적으로 나타내는 블럭도.

도 10은 본 발명에 따른 합전박학 공전기의 제2살시예를 제조하는 제조방법에 있어서 홍형성공정을 세부 적으로 나타내는 불렀도.

도, ME 본, 발명에, IDE 입전박막 공진기의 제3실시예를 제조하는 제조방법에 있어서, 홈형성공정을 세부적으로 나타내는 블랙도.

도 12는 본, 발명에 따른 합천박막 공천기의 제2실시예를 제초하는 제초방법의 일실시예를 개략적으로 나 타내는 공정도

도 13은 본 발명에 따른 합전박막 공진기의 제2실시예를 제조하는 제조방법의 일실시예에 있어서 희생층 형성공청을 세부적으로 나타내는 공정도.

도. 14는 ,본, 발명에 따른 알전박막 공진기의 제3실시예를 제조하는 제조방법의 일실시예를 개략적으로 나타내는 공정도.

도 15는 종래 압전박막 공진기 제조방법의 일예를 나타내는 공정도

·도·16은 '종래 압전박막 '공진기의' 다른 예를 '바타내는 '촉면단면도,

# 발명의 상사관 설명

#### 보염의 목적

#### 监督이 今하는 기술분야 및 그 분야의 증례기술

본 발명은 입전박막 공진기 및 고 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 기판 위에 직선부와 경사 부를 갖는 마치형상으로 입전박막 및 하부전극과 상부전극을 형성하고 하부전극 및 압전박막 하부에는 공 진홍을 형성하므로 공진특성이 우수하고 하부전극 및 상부전극의 단락이 발생하지 않는 압전박막 공진기 및 고 제조방법에 관한 것이다.

최근 통선산업의 발달로 인하여 무선통신용 소자는 점차 소형화되는 추세이며, 특히 공진기, 필터, 듀플 텍스, 전압제어발진기와 같은 부품들이 소형화됨에 따라 무선통신 단말기를 소형화하는 데 큰 역할을 하고 있다.

상기에서 공진기, 필터, 듀플렉스, 전압제어발진기와 같은 부품들의 소형화를 위하여 주로 압전재료를 이용하는 압전박막 공진기가 사용되며, 압전받막 공진기는 압전재료로 이루어지는 압전박막과 상기한 압전박막의 상하에 형성되는 상부전국 및 하부전국으로 구성되고 상기한 상부전국과 하부전국에 소정의 전원을 인기함에 따라 압전재료에 진동이 발생하거나 압전재료에 압력(전동)이 기해지면 상부전국과 하부전국으로 전류가 흐르는 특성을 이용하여 특정 주파수에 대한 공진기, 필터, 듀플렉스, 전압제어발진기로 사용한다.

상기와 같은 압천박막 공천기는 그 두메기 대략 수페이므로, 기판에 직접 반도체 소자를 형성하여 집적회 로(IC)를 형성하는 경우에도 사용이 가능하다.

최근에는 수많은 반도체 소자를 하나의 기판에 형성하여 회로를 구성하는 일체형 마이크로파 집적회로 (MMC)에 대한 연구와 개발이 많이 진행되고 있다.

이 강유에 별도 기판에 압전박막 공진기를 형성하고, 이를 일체형 마이크로파 집적화로 기판에 적용하는 것은 대체로 기판표면에서 형성되는 다른 반도체 등등소자와 바교하여 그 두메가 수백째 미상으로 적용 자체가 불가능하므로, 일체형 마이크로판 집적화로 기판에 다른 반도체 등동소자와 마찬가지로 수째의 얇 은 두메를 갖는 압천박막 공진기를 형성하는 기술이 다양하게 개발되고 있다.

그러나, 압전박막, 공전기를 직접 기판에 설치하거나 형성하는 경우에는 공전기와 기판 사이에 공간이 존재하지 않으면 우수한 공진특성이 주어지지 않으므로, 압전박막 공전기를 기판으로부터 소정의 간격(공진공간)을 두고 설치하는 기술이 때우 중요하다.

종래에는 공진공간을 형성하기 위하여 기판위에 차례로 하부전국과 압전박막 및 상부전국을 형성한 다음, 반대쪽에서 기판을 식각(etching)하여 하부전국의 밑면을 노출시키는 방법을 사용한다.

그러나 이 방법은 기판의 두께가 때략 450~550~전도 되므로 식각에 장시간이 소요될 뿐만 아니라, 식각 과정에서 대략 수천조의 두메로 형성되는 하부전국에 손상을 줄 우려가 많다.

이러한 문제점을 해결하기 위하여 도 15에 나타낸 바와 같이, 기판(2)에 사진식각(photo etching)방법을 사용하여 소청의 패턴으로 도전재료를 도포하여 하부전극(3)을 형성하고, 하부전극(3) 위에 마찬가지의 방법으로 소청의 패턴으로 압천재료를 도포하여 압전박막(4)을 형성하고, 압전박막(4) 위에 시진식각방법을 사용하여 소정의 패턴으로 도천재료를 도포하여 상부전국(5)을 형성한 다음, 공진공간(6)을 형성하기 위하여 기판(2)의 일부를 미방성 식각하여 제거하는 방법이 제안되었다.

그리고 삼기와 같이 이방성 석각을 향한 경우에 있어서, 수째로 매우 않은 압전박막 공진기가 공진공간 (6)으로 처짐이 발생하여 기판에 닿으므로 공진특성이 저하되는 것을 방지하기 위하여 도 16에 나타낸 바 와 같이 교각(7)을 설치하는 방법이 대한민국 공개특허공보 제1999-84246호에 본 출원인에 의해 제안되었

#### 监督이 이후고자 하는 기술적 承知

그러나 상기와 같이 기판에 이방성 식각을 행하며 공진공간(6)을 형성하는 방법은 정확한 식각이 어려우며, 실리콘 기판은 식각과정에서 수천자으로 매우 얇게 형성되는 하부전국이 손상을 입을 우려가 높고, 공정시간이 같다.

또 유독한 매청액을 사용하므로서 작업시 세심한 주의가 필요하며, 작업지의 건강과 환경보호에 문제가 있다.

상기한 중래의 방법에 있어서는 하부전국이 손상을 입어 단락현상이 많이 발생하므로 불량률이 높고, 하 부전국 밑면에 식각과정에서 기판의 자개기가 달라붙어 공진특성이 저하되는 경우가 있다.

본 발명의 목적은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 기판에 공진홀을 형성하여 희생흥을 채 유 다음 마치형상으로 하부전국과 압전박학 및 상부전국을 형성하고 희생흥을 제거하는 것에 의하여 공진 공간을 형성할 때에 하부전국이 손상을 입거나 단락되는 것을 방지하고 공진특성이 우수한 압전박학 공진 기 및 그 제조방법을 제공하기 위한 것이다.

#### 발명의 구성 및 작용

본 발명이 제안하는 압전박막 공진기는 기판 위에 형성되고 기판과 소청의 간격으로 공진공간을 두고 형성되는 직선부와 상기한 직선부로부터 기판쪽으로 연장되는 경사부로 이루어지는 아치형상으로 형성되는 압전박막과, 상기한 압전박막과 기판 사이에 형성되고 상기한 압전박막의 형상에 대응하는 마치형상으로 미루어지고 기판과 공진공간을 사이에 두고 위치하는 하부전국과, 상기한 압전박막 위에 형성되고 상기한 압전박막의 형상에 대응하는 아치형상으로 이루어지는 상부전국을 포함한다.

상기한 압전박막과 하부전국 및 상부전국의 마치형상 및 공진공간은 상기한 기판에 소정의 두메와 패턴으로 포토레지스트를 도포하고, 도포된 포토레지스트의 측면이 일부 용용되어 환만한 경사면으로 기판과 연결되면서 하부전국과 압전박막 및 상부전국을 형성하는 고정에서 제거되지 않도록 열처리하는 것에 의하여 희생들을 형성하고, 순차적으로 희생용 위에 하부전국과 압전박막 및 상부전국을 형성한 다음, 희생흥을 제거하여 형성한다.

또 상기한 압전박막과 하부전국 및 상부전국의 아치형상 및 공진공간은 기판에 공진홈을 형성하고, 상기한 공진홈에 포토레지스트를 채운 상태에서 포토레지스트의 측면이 일부 용용되며 완만한 경사면으로 기판과 연결되면서 하부전국과 압전박막 및 상부전국을 형성하는 과정에서 제거되지 않도록 열처리하는 것에 의하여 희생층을 형성하고, 순차적으로 하부전국과 압전박막 및 상부전국을 형성한 다음, 상기한 공진홈에 채워진 희생층인 포토레지스트를 제거하여 형성하는 것도 가능하다.

상기에서 공진혹은 상기한 기판을 식각하여 형성하는 것도 가능하고, 상기한 기판에 소정의 높이로 언덕 총을 형성한 다음 조정의 패턴으로 언덕총을 식각하여 형성하는 것도 가능하다.

'상기한'히분전금의 '마치형상' 한쪽 모처리는 '상기한 '기판에' 연결되지 않도록 '형성하는 '것이 '바람직하다.

또 상기한 상부전국은 한쪽 모시리가 상기한 기판에 연결되지 않도록 상기한 압전박막의 위에 형성하는 것이 바람취하다.

본 발명이 제안하는 압전박막 공진기 제조방법은 기판에 소정의 두메와 패턴으로 포토레지스트를 도포하여 희생흥을 형성하는 희생흥형성공정과, 기판 및 상기한 희생흥 위에 소정의 패턴으로 도전재료를 도포하여 하부전국을 형성하는 하부전국형성공정과, 상기한 하부전국과 희생흥(및 기판 위에 소정의 패턴으로 압전재료를 도포하여 압전박막을 형성하는 압전박막형성공정과, 상기한 압전박막 위에 소정의 패턴으로 도전재료를 도포하여 상부전국을 형성하는 상부전국형성공정과, 상기한 희생흥을 제거하며 공진공간을 형성하는 희생흥제거공정으로 이루어진다.

상기한 희생흥형성공정은:기관에 소장의 두께와는패턴으로 포토레지스트를 도포하고, 도포된 포토레지스의 흑면이 일부 용용되어 원만한 경치면으로 기관과 연결되면서 상기한 하부전국과 압전박막 및 상부전국을 형성하는 과정에서 포토레지스트가 제커되지 않도록 열처리하는 것에 의하며 희생흥을 형성하는 과정을

또 본 발명이 제안하는 압전박막 공진기 제조방법은 기판에 공진홍을 형성하는 홈형성공정과, 상기한 홈 형성공정에서 형성한 공진홈에 포토레지스트를 도포하며 희생총을 형성하는 희생총형성공정과, 기판 및 상기한 희생총 위에 소정의 패턴으로 도전재료를 도포하며 하부전극을 형성하는 하부전극형성공정과, 상 기한 하부전극과 희생총 및 기판 위에 소정의 패턴으로 압전재료를 도포하여 압전박막을 형성하는 압전박 막형성공정과, 상기한 압전박막 위에 소정의 패턴으로 도전재료를 도포하여 상부전극을 형성하는 상부전 극형성공정과, 상기한 희생총을 제거하며 공진홍을 도출시키는 것에 의하여 공진공간을 형성하는 희생총 제거공정으로 미루어지는 것도 가능하다.

다음으로 본 발명에 따른 압전박의 공진기 및 그 제조방법에 대하며 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 면서/본 발명에 따른 입전학의 공전기의 제1실시에는 도 1에 나타낸 바와 같이 기판(2) 위에 형성되고 기판(2)과 소정의, 간격으로 공진공간(11)을 두고 형성되는 직선부(32)와 상기한 직선부(32)로부터 기판 (2)쪽으로 면장되는 경사부(34)로 미루어지는 미치형상으로 형성되는 압전박막(30)과, 상기한 압전박막 (30)과 기판(2) 사이에 형성되고 상기한 압전박막(30)의 형상에 대응하는 마치형상으로 미루어지고 기판 (2)과 공진공간(11)을 사이에 두고 위치하는 하부전극(20)과, 상기한 압전박막(30) 위에 형성되고 상기한 압전박막(30)의 형상에 대응하는 마치형상으로 미루어지는 상부전극(40)을 포함한다.

성기에서 기판(2)은 일반적으로 반도체공항 등에서 직접 반도체 조자를 형성하여 집적회로를 구성하는 데 사용하는 실리콘 기판이다.

·상기와 같이 [이루어지는 압전박막]공전기의 제1실시예를 제조하는 제조방법의 일실시예를 도 2 및 도 4를 참조하며 설명한다.

본 발명에 따른 압전박약 공진기 제조방법의 제 실시에는 도 2 및 도 4에 나타낸 바와 같이, 기판(2)에 조정의 두메와 패턴으로 포토레지즈트(15)를 도포하며 희생충(14)을 형성하는 희생충영성공정(P20)과, 기판(2) 및 삼기한 희생충(14) 위에 소정의 패턴으로 도전재료를 도포하여 하부전극(20)을 형성하는 하부전극형성공정(P30)과 상기한 하부전극(20)과 희생충(14) 및 기판(2) 위에 소정의 패턴으로 압전재료를 도포하여 압전박막(30)을 형성하는 압전박막형성공정(P40)과, 상기한 압전박막(30) 위에 소정의 패턴으로 또전재료를 도포하여 압전박막(30)을 형성하는 압전박막형성공정(P40)과, 상기한 압전박막(30) 위에 소정의 패턴으로 도전재료를 도포하여 상부전극(40)을 형성하는 상부전극형성공정(P50)과, 상기한 희생충(14)을 제거하여 공진공간(11)을 형성하는 희생충제가공정(P60)으로 이루어진다.

상기에서 회생총형성공정(P20), 하부전극형성공정(P30), 압전박막형성공정(P40), 상부전극형성공정(P50) 은 각각 일반적으로 사용되는 사진작각(photo etching)공장으로 이루어지는 것이 가능하므로 상세한 설명 은 생략한다:

상기한, 희생흥형성공정은 도 3 및 도 4에 나타낸 바와 같이, 기판(2)에 소정의 무깨와 패턴으로 포토레지스트(15)를 도포하고, 도포된 포토레지스트(15)의 흑면이 일부 용용되어 완만한 경사면으로 기판(2)과 연결되면서 장기한 하부전금(20)과 압전박막(30) 및 상부전금(40)을 형성하는 과정에서 포토레지스트(15)가 제거되지 않도록 열처리하는 것에 의하여 희생흥(14)을 형성하는 과정(P21~P24)을 포함한다.

즉, 상기한 희생흥형성공정(P20)은 기판(2)에 소정의 두께(예를 들면 0.5~1/m 정도)로 포토레지스트(15)를 도포하는 포토레지스트(모포공정(P21)과) 도포된 포토레지스트(15)에 소정의 패턴을 갖는 마스크(8)와 광원(9)을 이용하여 노광을 행하는 노광공정(P22)과, 노광된 포토레지스트(15)를 식각(etching)하여 설정된 패턴만 남기는 식각공정(P23)과, 소정의 패턴으로 남겨진 포토레지스트(15)에 대하여 열처리를 행하여 기판과 연결되는 측면(도 1 및 도 4에서 보이서 조우측 모시리면)을 완만한 경시면으로 형성하고 하부전극(20)과, 압전박막(30) 및 상북전극(40)을 험성하는 과정에서 포토레지스트를 제거하기 위하여 사용하는 스트리핑(stripping)법에 의해서는 제거되지 않도록 경화시켜 희생층(14)을 형성하는 열처리공정(P24)를 포함한다

상기한 포토레지소트도포공장(P21)에서는 스핀코팅(spin coating)법을 이용하여 포토레지소트(15)를 도포한다.

상기한 열처리용정(P24)은 대략 200°c 정도로 유지되는 오늘에서 [시간 정도 열처리를 행하는 것으로 이루어지는 것이 가능하며, 포토레지스트의 성분과 다른 공정의 조건에 따라 적당한 조건으로 변경시켜 수행하는 것이 바람직하다.

상기와 같이 열처리를 향하는 것에 의하여 희생을(14)이 완만한 경사면(곡면)으로 모시리가 형성되므로, 이후에 증착되는 하루진국(20)과 상부전국(30)이 급격한 단차로 인하여 중간이 접단되는 현상을 방지하는 것이 가능하다.

즉 상기한 희생총(14) 위에 증착되는 하부전극(20) 및 압전박막(30)과 상부전극(30)의 마치형상을 이루는 경사부(24),(34)(44)는 희생총(14)의 경사면을 따라 완만한 경사면으로 형성되고, 대략 0.5~1㎞정도로 형성되는 희생총(14)의 두께보다 매우 얇은 두께(예를 들면 대략 1200차 정도)로 증착되는 하부전극(20) 과 상부전극(30)이 전체적으로 고른 두께로 증착된다.

만약 상기한 희생총(14)의 좌우측면을 경사면으로 형성하지 않는다면, 하부전국(20) 및 상부전국(40)이 증착될 때에 희생총(14)이 측면부분에서는 수직방향으로 총분하게 증착이 이루어지지 않으므로, 단락이 발생하게 된다.

상기한 하부전국형성공정(P30)은 도 5에 나타낸 비와 같이, 기판(2) 및 희생총(14) 위에 도전재료를 증착하며 하부전국(20)을 형성하고(P31), 하부전국(20) 위에 포토레지스트(21)를 도포하고(P32), 도포된 포토레지스트(21)에 소장의 패턴을 갖는 마스크(6)와 함원(9)을 미용하여 노광을 행하고(P33), 노광된 포토레지스트(21)를 식각(etching)하여 설정된 패턴(하부전국(20)이 형성되는 부분)만 남긴 다음(P34), 하부전국(20)에 있어서 포토레지스트(21)가 식각되어 제거된 부분에 해당하는 부분(불필요한 부분)을 식각하여 제거하고(P35), 남겨진 포토레지스트(21)를 제거(P35)하는 과정으로 미루어진다.

상기에서 하부전국(20)의 불필요한 부분을 식각하여 제거하는 방법은 미방성 식각법인 RIE(Reactive Ion Etching)법이나 선택적 식각용액을 미용한 동방성 식각도 가능하다.

그리고 포토레지스트(21)를 식각하며 제거하는 방법은 포토레지스트(15)가 열처리에 의하여 경화되어 형 성된, 희생충(14)이 제거되지 않으면서 포토레지스트(21)만을 제거하는 스트리핑(stripping)법을 사용한다:

상기에서: 하분전국(20)을 형성하는 도전재료는 음향함적 특성(진동특성)이 좋은 알루미늄금속을 사용하는 것이 바람직하며, 중착두께는 대략 1200Å 정도로 설정한다.

증적방법으로는 증발(evaporator)을 이용하는 것이 하부전국(20)의 스트레스(stress)가 최소화되므로 바 람직하다.

또 상기한 하부전국(20)을 형성하는 도전재료로, 금(Au)을 사용하면 산화이면(ZnO)을 압전박막(30)으로 증

착할 때 씨앗총 역할을 할 수 있다.

그리고 상기에서 설정된 패턴으로 포토레지스트(21)를 노광한 다음 식각하는 과정에서 도 7에 나타낸 바와 같이, 하부전국(20)의 기판(2)에 형성되는 화로와 리드선(도면에 나타내지 않음)을 연결하기 위한 한쌍의 패드부(26)를 형성한다.

·미찬가지로 상기한 상부전금(40)에는 상기한 하부전금(20)의 패드부(26)와 단락되지 않도록 중앙에 하나 의 패드부(46)를 형성한다.

그리고 상기한 압전박막(30)에는 상기한 상부전국(40)의 패드부(46)가 형성되는 패드형성부(36)를 상기한 패드부(46)보다 넓은 면적으로 형성한다.

또 상기한 하부전국(20)은 마치형상 한쪽 모시리(도 1에서 보아서 무축 모시리)가 상기한 기판(2)에 연결 되지 않도록 형성하는 것이 진동특성이 우수하므로 바람직하다.

마찬가지로 상기한 상부전금(40)도 마치형상 한쪽 모시리(도 1에서 보아서 우측 모시리)가 상기한 기판 (2)에 연결되지 않도록 형성한다.

그리고 상기한 압전박막형성공정(P40) 및 상부전국형성공정(P50)도 상기한 하부전국형성공정(P30)과 마찬 가지의 과정으로 미루어지는 것이 가능하므로 상세한 설명은 생략한다.

상기에서, 압전박막(30)를 형성하기 위하며 증착하는 압전재료로는 산화마면(ZnO)을 사용하고 스퍼터링 (sputtering)법을 사용하여 중착하는 것이 배향성이 유수하고 중착이 용이하며 압전특성이 좋으므로 비란 작하다.

상기한 압전박막(30)의 충孝宇城는 예를 들면 26Hz의 중심주파수로 하는 경우에는 1.1~1.5㎞ 정도로 중 확한다.

·상기한 암전재물로는 (원화암토미늄(AHN)이나 PZF(Ptatinum, Gold, Iridium and Lead Zirconulm Titanat 9)를 이용하는 것도 있는하다.

장기한 희생홍제거광정(P60)에서는 매심(eshire)법을 이용하여 열처리하여 포토레지스트(15)가 경화된 회생홍(14)을 제거한다.

그리고 본 발명에 따른 압전박막 공진기의 제2실시에는 도 6 및 도 7에 나타낸 바와 같이, 기판(2)의 상 기한 압전박막(30)과 하부전극(20)의 이래쪽 부분에 공진공간인 공진홈(12)을 형성한다.

상기한 제2실시에에 있어서도 상기한 구성 미외에는 상기한 제1실시에와 마찬가지의 구성으로 실시하는 것이 가능하므로 상세한 설명은 생략한다.

또 본 발명에 따른 압전박막 공전기의 제3실시에는 도 8에 나타낸 비와 같이.. 기판(2)에 공진공간인 공진 홉(12)을 형성하는 소정의 간격을 두고 언덕총(50)을 형성하고, 연덕총(50) 위에 순차적으로 하부전국 (20)과 압전박막(30) 및 상부전국(40)을 형성한다.

상기한 제3실시에에 있어서도 상기한 구성 이외에는 상기한 제1십시에 또는 제2실시에와 마찬가지의 구성 으로 실시하는 것이 가능하므로 상세한 설명은 생략한다.

다음으로 상기와 같이 공성되는 본 발명에 따른 압전박막 공진기의 제2실시에 및 제3실시예를 제조하는 제조방법에 대하여 설명한다.

먼저 도 9 및 도 12에 나타낸 비와 같이 본 발명에 따른 합전박막 공진기 제조방법의 제2실시에는 기판(2)에 공진흡(12)을 형성하는 흡형성공정(P10)과, 상기한 흡형성공정(P10)에서 형성한 공진흡(12)에 포토레지소트(15)를 도포하여 희생충(14)을 형성하는 희생충영성공정(P20)과, 기판(2) 및 상기한 희생충(14)위에 소청의 패턴으로 도진재료를 도포하여 하부진극(20)을 형성하는 하부전극형성공정(P30)과, 상기한 하부전극(20)과 희생충(P30)과, 상기한 하부전극(20)과 희생충(P4)및 기판(2) 위에 소청의 패턴으로 압전재료를 도포하여 압전박막(30)을 형성하는 압전박막형성공정(P40)과, 상기한 압전박막(30) 위에 소청의 패턴으로 도전재료를 도포하여 상부전금(40)을 형성하는 상부진금(현성공정(P50)과, 상기한 희생충(14)을 제거하여 공진홈(12)을 노출시키는 것에 의하여 공진공간을 형성하는 희생충제거공정(P50)으로 이루어진다.

상기한 흥형성공정(PIO)은 도 10 및 도 12에 나타낸 바와 같이, 기판(2)에 포토레지스트(16)를 도포하는 포토레지스트도포공정(PI2)과, 도포된 포토레지스트(16)에 소정의 패턴을 갖는 마스크(8)와 광원(9)을 이용하여 노광을 행하는 노광공정(PI3)과, 노광된 포토레지스트(16)를 식각(etching)하여 설정된 패턴으로 제거(PI4)한 다음 포토레지스트(16)가 제거된 부분의 기판(2)을 소정의 깊이로 식각하여 제거하는 것에 의하여 공진홍(12)을 형성하는 식각공정(PI5)과, 남겨진 포토레지스트(16)를 제거하는 포토레지스트제거공정(PI6)으로 이루머진다.

상키에서 공진홈(12)의 깊이(기판(2)의 식각되는 깊이)는 대략 2~3m 정도로 설정하는 것이 희생흥제거 공정(P60)에서 회생흥(14)을 제거할 때에 하부전극(20)의 단략이나 손상이 발생하지 않으므로 바람직하다

즉 상기한 공진홈(12)을 너무 깊게 형성하면 상기한 희생총제거공정(P60)에서 제거해이하는 희생흥(14)이 많아서 정시간 애상(ashire)을 행하므로 하부전국(20)이 손상을 입을 우려가 높고 상기한 공진홈(12)을 너무 알게 형성하면 기관(2)과의 간격이 좁으므로 애상이 어려우며 처짐에 의하여 하부전국(20)의 일부가 기판(2)에 집속하므로 공진특성이 저하될 우려가 있다.

상기한 희생흥형성공정(P20)은 도 13에 나타낸 바와 같이, 기판(2)에 공진홈(12)을 채우도록 소정의 두께 (예를 들면 기판(2)의 표면에서 (m) 이하의 두께 및 공진홈(12)보다 미세하게 높은 두메)로 포토레지스트 (15)를 도포하고(P21), 도포된 포토레지시트(15)에 소정의 패턴을 갖는 마스크(8)와 광원(9)을 이용하여 노광을 행하고(P22), 노광된 포토레지스트(15)를 식각(etching)하여 설정된 패턴만 남기고(P23), 소정의 패턴으로 남겨진 포토레지스트(15)에 대하여 열처리를 행하여 기판(2)과 연결되는 측면(도 13에서 보아서 좌우쪽 모시리면)을 완만한 경사면으로 형성하고 하부전국(20)과 압전박막(30) 및 상부전국(40)을 형성하는 과정에서 포토레지스트를 제거하기 위하여 사용하는 스트리핑(stripping)법에 의해서는 제거되지 않도록 경화시켜 희생종(14)을 형성(P24)하는 과정으로 이루어진다.

상기에서 열처리를 행하면 공진홀(12)보다 약간 노출된 부분의 측면(도 13에서 보이서 좌우측 모서리면) 이 용용되면서 기판(2)위로 완만한 경사면(곡면)으로 형성된다.

상기한 본 발명에 (ID은 입전박막 공진기 제조방법의 제2실시에에 있어서도 상기한 공정 이외에는 상기한 제1실시에와 마찬가지의 공정과 방법으로 실시하는 것이 가능하므로 상세한 설명은 생략한다.

고리고 본 발명에 [다른 압전박막 공진기 제조방법의 제 3실시에는 도 11 및 도 14에 나타낸 비와 같이, 상기한 홈형성공정(인이)이 기표(2)에 언덕홀(50)을 토포하는 언덕홀도포공정(인1)과, 상기한 언덕홀(50) 위에 포토레지스트(16)을 토포하는 포토레지스트도포공정(인2)과, 도포된 포토레지스트(16)에 소정의 패턴을 갖는 마스크(8)와 광원(9)을 이용하여 노광을 행하는 노광과정(인3)과, 노광된 포토레지스트(16)를 식각(etching)하여 설정된 패턴으로 제커(인4)한 다음 포토레지스트(16)가 제커된 부분의 언덕총(50)을 소정의 깊이로 식각하여 제거하는 것에 의하여 공진홈(12)을 형성하는 식각공정(인15)과, 남겨진 포토레지스트(16)를 제거하는 포토레지스트제커공정(인16)으로 이루어진다.

상기한 언덕총(50)은 이산화규소(SIO)를 도포하는 것으로 이루어진다.

상기와, 같이, 제3실시예에 있어서도 (언덕총(50)을 형성하고 식각하여 공진홍(12)을 형성하는 공정 이외에는 상기한 제2실시예에 마찬가지의 공정으로 실시하는 것이 가능하므로 상세한 설명은 생략한다.

상기에서는 본 발명에 따른 입전박막 공진기 및 고 제조방법의 바람직한 실시에에 대하여 설명하였지만, 본 발명은 이에 한정되는 것이 마니고 특허청구범위와 발명의 상세한 설명 및 첨부한 도면의 범위 안에서 여러가지로 변형하여 실시하는 것이 가능하고, 이 또한 본 발명의 범위에 속한다.

# 299 BB

상기와 같이 이루어지는 본 빌명에 따른 입전화와 공진기에 의하면, 기판과 공진공간(공진홈)을 사이에 두고 형성되므로 우수한 공진특성을 나타낸다.

또 보 발명에 따른 압전박막 공진기 제조방법에 의하면, 기관의 재질보다 식각이 때은 용이한 재료인 포 토레지스트를 사용하여 희생홍을 형성하고 하뷰전국과 압전밖막 및 상부전국을 형성한 다음 희생홍을 제 거하여 공진공간(공진홀)을 형성하므로, 하부전국이 공진공간 형성과정에서 손상을 입거나 단락되는 일이 발생하지 않는다.

그리고 본 발명에 따른 압전박막 공진기 제조방법에 의하면, 희생홍을 열처리하며 기판과 연결되는 양측 면을 완만한 경사면으로 형성하므로, 하부전극 및 상부전극을 증축할 때에 단차로 인한 미중착부분(단 략)이 발생하지 않고 전체적으로 고른 두께로 중착이 이루어지고, 불량율이 저하되고 생산수율이 향상된 다.

또 본 발명에 따른 압전박막 공진기 제조방법에 의하면, 반도체 소자 등이 회로를 구성하여 형성되는 기 판위에 직접 공진기를 회로의 일부로 형성하는 것이 가능하므로, 일체형 마이크로파 집적회로(MHC)에 압 전박막 공진기를 적용하는 것이 가능하다.

# (57) 광구의 발위

# 청구한 1

기판(위에 형성되고 기판과 소정의 간격으로 공진공간을 두고 형성되는 직선부와 상기한 직선부로부터 기 판족으로 연장되는 경사부로 이루어지는 아치형상으로 형성되는 압전박막과,

상기한 압전박막과 기판 사이에 형성되고 상기한 압전박막의 형상에 대응하는 마치형상으로 이루어지고 기판과 공진공간을 사이에 두고 위치하는 하부전극과

상기한 압전박막 위에 형성되고 상기한 압전박막의 형상에 대응하는 마치형상으로 이루어지는 상부전국을 포함하는 압전박막 공진기:

#### 청구항 2

제1항에 있어서, 장기한 압전박막과 하부전국 및 장부전국의 마치형상 및 공진공간은 상기한 기판에 소정의 두메와 파탄으로 포토레지스트를 도포하고,

도포된 포토레지스트의 촉면이 일부 용용되어 완만한 경사면으로 기판과 연결되면서 하부천극과 압전박막 및 상부전극을 형성하는 과정에서 제커되지 않도록 열처리하는 것에 의하여 희생총을 형성하고,

순치적으로 희생층 위에 하부전극과 압전박막 및 상부전극을 형성한 다음,

희생총을 제거하며 형성하는 압전박막 공진기

#### 청구한 3

제1항에(3)의사, 《상기한 압전박막과 하본전극》및 상분전극의 이치형상 및 공진공간은 기판에 공진홈을 형성하고》

상기한 공진출에 포토레지즈트를 채운 상태에서 포토레지스트의 흑면이 일부 용용되어 완만한 경사면으로 기관과 연결되면서 하부전국과 압전박막 및 상부전국을 형성하는 과정에서 제거되지 않도록 열처리하는 것에 의하며 희생총을 형성하고, 순치적으로 하부전극과 압전박막 및 상부전국을 형성한 다음,

상기한 공진홍에 채워진 회생흥을 제었하며 형성하는 압전박막 공진기,

# 청구항 4

제3항에 있어서, 성기한 공진홍은 삼기한 기판을 식각하며 형성하거나 상기한 기판에 소정의 높이로 언덕 흥을 형성한 다음 소정의 패턴으로 연덕흥을 식각하며 형성하는 입전박막 공진기.

#### 월구한 5

제(항에 있어서, 싱기한(하부전국 및 상부전국의 이치형상)한쪽 모처리는 상기한 기판에 연결되지 않도록 형성하는 압전박막 공진기

## 청구한 6

기판에 소장의 두메와 패턴으로 포토레지스트를 도포하며 회생층을 형성하는 희생층형성공정과,

기판·및 상기한 회생총 위에 소청의 때문으로 도전재료를 도포하며 하부전극을 형성하는 하부전극형성공 정과:

상기한 하부전금과 회생총 및 기관 위에 소청의 패턴으로 압전재료를 도포하여 압전박막을 형성하는 압전 박막형성공정과

상기한 압전박막 위에 소정의 패턴으로 도전재료를 도포하여 상부전국을 형성하는 상부전국형성공정과, 상기한 희생총을 제커하여 공진공간을 형성하는 희생총제거공정으로 미루어지는 압전박막 공진기 제조방

# 청구항 7

제6항에 있어서, 상기한 회생흥행성공정은 기판에 소정의 두께와 패턴으로 포토레지스트를 도포하고, 도 포된 포토레지스의 흑면이 일부 응용되어 완만한 경시면으로 기판과 연결되면서 상기한 하부전극과 압전 밖막 및 상부전극을 형성하는 공정에서 포토레지스트가 제거되지 않도록 열처리하는 것에 의하여 화생흥 을 형성하는 과정을 포함하는 압전박막 공진기 제조방법

#### 청구하 8

기판에 공진흡을 형성하는 흡형성공정과,

상기한 홈형성공정에서 형성한 공진홈에 포토레지스트를 도포하여 희생층을 형성하는 희생층형성공정과,

기판 및 상기한 희생총 위에 소정의 패턴으로 도전자료를 도포하며 하부전국을 형성하는 하부전국형성공 정교:

상기한 하부천국과 회생총 및 기관 위에 소청의 패턴으로 압전재료를 도포하여 압전박막을 형성하는 압전 박막형성공정교

상기한 입전박막 위에 소정의 패턴으로 도전재로를 도포하여 상부전국을 형성하는 상부전국형성공정과,

상기한 회생총을 제가하여 공진봉을 요출시키는 것에 의하여 공진공간을 형성하는 희생총제가공정으로 미 로어지는 압전박막 공진기 제조방법

#### 청구항 9

제용함에 있어서, 상기한 흡형성공정은 기판에 포트레지스트를 도포하는 포트레지스트도포공정과,

도포된 포토레지스트에 조정의 패턴을 갖는 마스크와 광원을 이용하여 노광을 행하는 노광공정과,

노광된 포토레지스트를 적각하며 설정된 패턴으로 제거한 다음 포토레지스트가 제거된 부분의 기판을 소 정의 깊이로 적각하여 제거하는 것에 의하여 공진홀을 형성하는 적각공정과,

남겨진 포토레지스트를 제거하는 포토레지스트제거용청으로 이루어지는 압천박막 공진기 제조방법.

#### 청구항 10

제6항에 있어서, 삼기한 흡형성공정에 기판에 언덕층을 도포하는 언덕층도포공정과,

상기한 언덕층 위에 포토레지시트를 도포하는 포토레지스트도포공정과,

도포된 포토레지스트에 소청의 패턴을 갖는 마스크와 광원을 미용하면 노광을 행하는 노광공정과.

노광된 포토레지스트를 심각하여 설정된 패턴으로 제커한 다음 포토레지스트가 제거된 부분의 언덕층을 소정의 깊이로 심각하여 제거하는 것에 의하여 공진품을 형성하는 식각공정과,

남겨진 포토레지스트를 제가하는 포토레지스트제커용청으로 이루어지는 압천박막 공진기 제조방법.

# 청구항 11

제8항에 있어서, 상기한 공진홍은 깊이카 2~3패로 설정되어 형성하는 압전박막 공진기 제조방법.

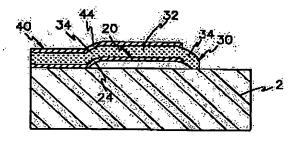
#### 청구항 12

제8항에 있어서, 상기한 희생흥형성공정은 기판에 공진홀을 채우도록 소정의 두께와 패턴으로 포토레지스

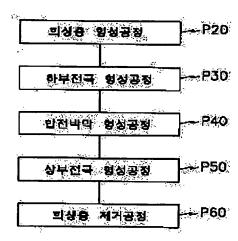
트를 도포하고, 도포된 포토레지스트에 대하며 열처리를 행하며 기판과 연결되는 측면을 완만한 경사면으로 형성하고 하부전국과 압전박막 및 상부전국을 형성하는 공정에서 제거되지 않도록 경화시켜 희생총을 형성하는 과정으로 미루어지는 압전박막 공전기 제조방법.

*도만* 

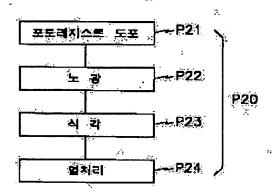
<u> 年閏1</u>

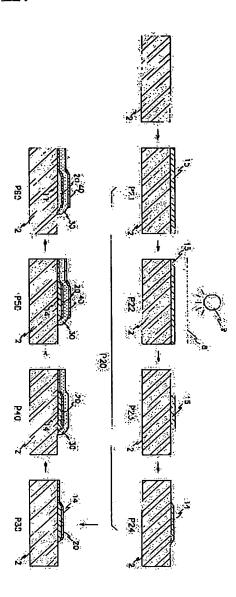


*502* 

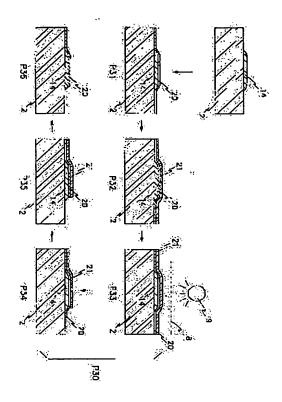


EB3·

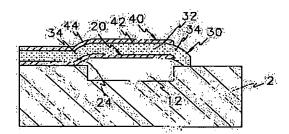




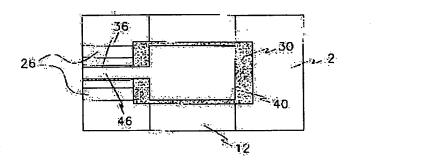
*⊊₽5* 



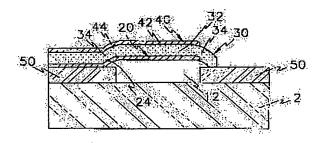
*⊊₽8* 



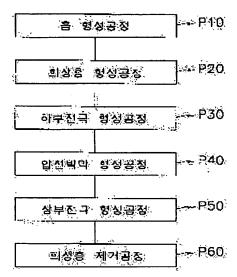
*507* 

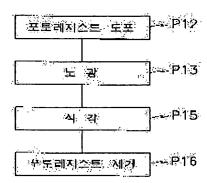


# ⊊B/8

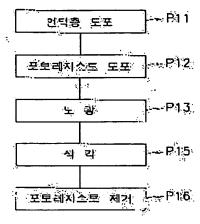


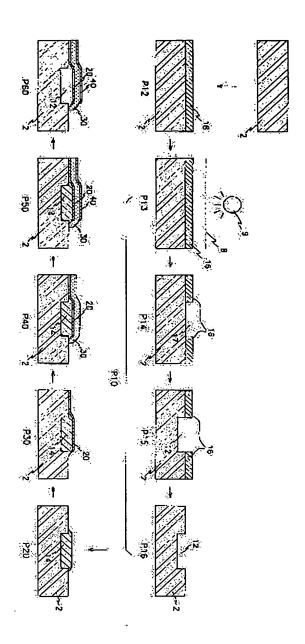
SEIO.

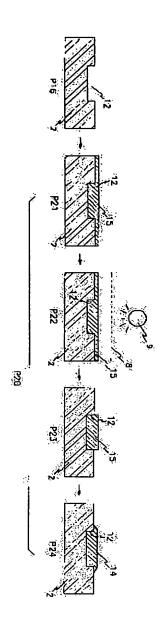




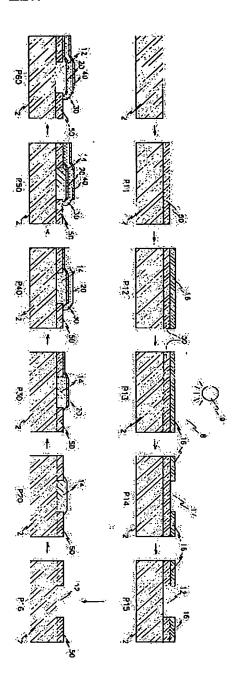
*<u><u>£</u>011*</u>



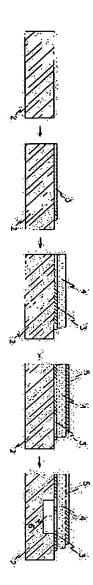




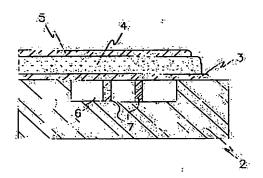
<u> 5014</u>



*도만15* 



*도世1*8



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.